



Métodos topográficos : análisis de los diferentes métodos topográficos planimétricos y altimétricos, abordando diferentes casos, precisiones alcanzadas y su resolución por medio de mínimos cuadrados /

Arranz Justel, José Juan

Universidad Politécnica de Madrid,
2015

Monografía

<https://rebiunoda.pro.baratznet.cloud:28443/OpacDiscovery/public/catalog/detail/b2FpOmNlbGVicmF0aW9uOmVzLmJhcmF0ei5yZW4vMTcwODEzMTE>

Título: Métodos topográficos análisis de los diferentes métodos topográficos planimétricos y altimétricos, abordando diferentes casos, precisiones alcanzadas y su resolución por medio de mínimos cuadrados José Juan Arranz Justel, Carlos Soler García

Editorial: Madrid Universidad Politécnica de Madrid 2015

Descripción física: 445 p. il. 24 cm

Nota general: Informació a la coberta: Escuela Técnica Superior de Ingenieros en Topografía, Geodesia y Cartografía

Copyright/Depósito Legal: M 10377-2015

ISBN: 9788416397068

Materia: Topografía

Autores: Soler García, Carlos

Entidades: Universidad Politécnica de Madrid. Escuela Técnica Superior de Ingenieros en Topografía, Geodesia y Cartografía

Baratz Innovación Documental

- Gran Vía, 59 28013 Madrid
- (+34) 91 456 03 60
- informa@baratz.es